ATMOSPHERIC PRESSURE PLASMA REACTION METHOD

Publication number: JP3241739 (A)

Publication date: 1991-10-28

Inventor(s): OKAZAKI SACHIKO; KOKOMA MASUHIRO

Applicant(s): JAPAN RES DEV CORP Classification:

- international:

H05H1/24; C23C16/50; H01L21/205; H01L21/302; H01L21/3065; H01L21/31; H05H1/24; C23C16/50; H01L21/02; (IPC1-

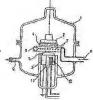
7): H01L21/302; H01L21/31; H05H1/24 - European:

Application number: JP19880202977 19880815

Priority number(s): JP19880202977 19880815

Abstract of JP 3241739 (A)

PURPOSE:To enable the stable glow discharge processing under atmospheric pressure even if the substrate is metal or alloy by disposing a solid dielectric at the surface of an upper electrode CONSTITUTION: This is equipped with an upper electrode 2 and a lower electrode 3, which apply high voltage to a reactor, and at the surface of the upper electrode 2 is provided a heat-resistant solid dielectric 4 such as glass, ceramic, or plastic. Moreover, at the top of the lower electrode 3 is installed a substrate 5 in the shape of a plate body, or the like. And monomer gas is introduced and plasma is excited under the atmospheric pressure to process the surface of the substrate. Hereby, even in case that the substrate 5 is metal or alloy, the processing by glow discharge plasma highly active and stable under the atmospheric pressure without causing arc discharge becomes possible.



Also published as:

☑ JP7048480 (B) ☐ JP2013338 (C)

Data supplied from the esp@cenet database --- Worldwide

REFERENCE 3

⑩日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

平3-241739

60Int. Cl. 5

. 6 .

庁内整理番号 織別配号

@公開 平成3年(1991)10月28日

H 01 L 21/30

8122-5F ç

請求項の数 1 (全5頁) 審査請求 有

大気圧プラズマ反応方法 ❷発明の名称

郊特 顧 昭63-202977

②出 顧 昭63(1988)8月15日 東京都杉並区高井戸東 2 -20-11

埼玉県和光市下新倉843-15 新技術事業団

四代 理 人 弁理士 西澤 利夫 東京都千代田区永田町2丁目5番2号

1、発明の名称

大気圧プラズマ反応方法

2. 特許請求の範囲

(1) 上部電極の表面に固体誘電体を配設してなる 誘電体被覆電板を有する反応容器内において、 モノマー気体を導入して大気圧下にプラズマ励 起させて基体表面を処理することを特徴とする 大気圧プラズマ反応方法。

3. 発明の詳細な説明

(技術分野)

この発明は、大気圧プラズマ反応方法に関する ものである。さらに詳しくは、この発明は、大気 圧下の高安定性グロー放電プラズマによる高効率 の羅膜形成および/または表面改質のための改良 された処理方法に関するものである。

(背景技術)

従来より、飯圧グロー放電アラズマによる製膜 法や表面改賞法が広く知られており、産業的にも

様々な分野に応用されてもいる。この低圧グロー 放電プラズマによる表面処理法としては、有機化 合物気体のプラズマ化によって薄膜形成および/ または表面改質する、いわゆる有機プラズマ方法 があることも知られている。

たとえば、真空容器内において炭化水素ガスを アラズマ頭起して、シリコン基板、またはガラス 基板上にアモルファス炭素膜を折出形成する方法 や、エチレンなどの不飽和炭化水業のプラズマ重 合譲を形成する方法などがある。

しかしながら、これらの従来より知られている 低圧グロー放電アラズマによる表面処理法は、い ずれも1×10⁻⁵~1×10⁻³Torr程度の真空下 での反応となるため、この低圧条件形成の装置お よび設備が必要であり、また大国積差板の処理は 難しく、しかも製造コストが高値なものとならざ るを得ないという欠点があった。

この発明の発明者らは、このような欠点を京服 するために、希ガスと混合して導入したモノマー 気体を大気圧下にプラズマ顕起させて基体表面を 短環するアラズマ反応銃をすでに携奪しており、 その実施においては、使れた特性と環境を考する 実面を展現してもいる。しかしながら、この方法 によっても基体装面の処理には医手があり、特に 悪体が金属または今金の場合においては、大気圧 下において、アーク放電が発生して処理が困難で れるという間間があった。

そこで、この発明の発明者もは、下でに提案した反応方法をさらに発展させて、本体が金属また は合金の場合においても、大気圧下において、反 返還性が大きく、しかも高安定性の反応ガスのア ラズマを得ることのできる改良された大気圧下の グロー放電プラスマによる反応方法をここに完成 した

(発明の目的)

この発明は、以上の通りの事情に載みてなされたものであり、上記した通りのこれまでの方法の 問題なを解決し、高体が金属または古金の場合に いれてもアーク放電を生せず、大気低下に高語性 で高安定性のゲロー放電ブラズマによる改良され

- 3 -

する多孔管(8)に導入し、離孔(7)より基体 (5)に対して均一に反応ガスが拡散するように してある。米反応気体、格ガス等は、反応容器の 鉄田口(9)より排出する。

下部電極(3) には、温度センサ(10) および加熱セータ(11) を配置し、かつアースして もいる。また、冷却装置を備えることもできる。 この例においては、ベルジャー(1) 内の反応 域は大気圧に集たれている。

一般的には、大気圧下のダロ一致電話等等に生むが、また悪体(5)が金属また社会の場合は、高電圧を印動することによりアーク数では生むして基体(5)の表面処理は阻度となる。しかしたが6、この発頭においては、第1回に乗りしたように上部電報(2)が金属または、10分割をであっても、大気圧下での安方なグローを、10分割をであっても、大気圧下での安方なグローを、10分割をであっても、大気圧下での安方なグローを、10分割をであっても、大気圧下での安方なグローを、10分割をである。10分割をであっても、大気圧下での安方なグローを、10分割をである。10分割をできる。10分

た処理方法を提供することを目的としている。 (発明の開示)

この発明は、上記の目的を実現するために、上 部電域の後輩に関係指電体を記録してなる跡電体 被覆電低を有する反応容器内において、モノマー 条件を導入し、大気圧下にアラズマ服態をせて高 体表面を処理することを特徴とする大気圧アラズ マ反応方性を観度するものである。

この発明におけるプラズマ反応装置の一例を示 したものが第1因である。

たとえばパイレックス製のベルジャー(1)か らなる反応容器内に高電圧を印加する上部電板 (2)と下部電板(3)とを有している。

この上部電板(2)の表面には、ガラス、セラミックス、アラスチック等の耐熱性の固体誘電体 (4)を設けている。下部電板(3)の上面には 数状体等の形状の高体(5)を数型する。

He、Ne、Ar等の希ガスもしくは他の不振 性ガスとモノマー気体とを運会した反応ガスは、 反応ガス等入口(6)より複数の関孔(7)を有

反応ガスのアラズマ励起については、このグロ 一枚電により反応ガスを動起し、高エネルギーの プラズマを形成する。このプラズマの形成社、高 電圧の印加により行うが、この敷に印加する電圧 は、彼処理表面の性状や表面処理の時間に応じて 決めることができる。安定したグロー放電を得る ためには放電電流を徐々に上昇させることや、金 裏基体の場合には下部電極 (3)とアースとの関 にコンデンサーを介在させること、パルス電源の・ 使用などの適宜な手段を採用することができる。 反応ガスについては、特に制限はないが、使用す る希ガスあるいは不活性ガスとしては、He、 Ne, Ar, N, 等の単体または混合物を適宜用 いることができる。形成した薄膜に対するスパッ タリングを最小とするためには、質量の軽いHe を用いるのが好ましい。また、混合して導入する モノマー気体は、エチレン、プロピレン等の不能 和炭化水素、または、CF₄ 。C₂ F₆ 。 CHFgまたはSF6等のハロゲン化炭化水素や 他の官能基を有するあるいは有しない炭化水素類

使用するモノマー気体の種類と反応条件によっ てアラズマ重合膜、アラズマ改質膜、アラズマエ ッチング表面等を得ることができる。

また、大気圧下において、より安定なプラズマ を得るために、第2回に示したように、上部電極 (2)の下面に複数の指部(12)を形成するこ とが有効でもある。

議部(12)は、上部電転(2)の締部付近に 集中しやすいグロー放電を上部電板(2)の表面 を終た効ーに設置させるためのものであり、この 議部(12)によって、グロー放電の局在化を収 止し、物ーに接触した変型なグロー放電が無比、 画体(5)に物ーで展展の得勝形成。あるいは、 物一な表面展現を行うことができる。この議師

ン膜を形成した。

(a) 反応ガス流量

C 2 H 4 : 3.68CCH

H e : 45008CCH

(b) 放 電

大気圧、常温

3000Hz, 1.0KV ,

1~5m4(徐々に上昇させる)

(c) 基 体

シリコン基板

シリコン基板に膜生成速度 10000~ 20000A/ hcのポリエチレン膜を得た、透明で、付着強度も 毎杯であり、腹厚も均一であった。

また、この例においては、アーク放電を生ずる ことなく、 お一に拡散した高安定なグロー放電が 発生し、高語性、高安定性のアラズマを得ること ができた。

実施例 2

実施例1と同様にして、次の条件でポリエチレ ンテレフタレート膜を処理し、その表面を疎水化 (12)の形状は複数の穴領でもよいし、同心円形の円形線でもよい。その他の運宜な形とすることができさる。また、その深さは限定的ではないが、1~2m程度でよい。

また、上部電極(2)は、第1図に示したよう な平板型に限定されることはなく、基体(5)の 性状、形状等に応じて、助一な表面処理を行える ように、曲面型にすることもできる。

反応ガスをアラズマ域に拡散供給する手段についても多孔管(8)に限定せず、その他の適当な 手段を選択することも可能である。

なお、使用するモノマー気体によっては、反応 促進用のハロゲン、酸素、水素などをさらに混入 してもよい。

次に実施例を示し、さらに詳しくこの発明につ いて説明する。

奥施例 1

電板直径30mm中、電板間距離10mm可熱性 カプトン被配電板用いた第1型の装置において、 次の条件によりエチレンモノマーからポリエチレ

した。

(a) 反応ガス流量

CF4 : 25 SCCH

He : 210800H

(b) 放 電

大気圧

3000Hz, 3.5KV,

2~8må(徐々に上昇させる)

延期開始から5分後の装態角を測定した。接触 角は、98.0°であった。未処理の場合の接触角は 64°であった。装画の酸水化が確認された。また、頻度状態は均一であった。

奥施例3

電導体グラファイト (ラッピング済み)を基体 として、実施例2と同様にして処理した。

(a) 反応ガス流量

CF4: 96 SCCH He: 220 SCCH

(b) 放 電 大気圧

- 10 --

3000Hz. 2.8KV.

3~5 mA (依々に上昇させる)

処理開始から15分後の接触角を測定した。接 触角は、131°であった。米処理の場合の接触 角は68°であった。表面の疎水化が確認された。 また、処理状態は均一であった。この例において も、実施例1と同様にアーク放電を生ずることな く、幼一に拡散した高安定なグロー放電が発生し、 高活性、高安定性のプラズマを得ることができた。

もちろん、以上の例により、この発明は展定さ れるものではない。反応容器の大きさおよび形状、 電板の構造、構成および形状、上部電板下面の溝 部の形状およびその数、反応ガス供給部の構造お よび構成等の細部については、様々な態様が可能 であることはいうまでもなり。

(発明の効果)

以上詳しく説明した通り、この発明によって、 従来からの低圧グロー放電プラズマ反応に比べて、 真空系の形成のための装置および設備が必要でな く、コスト低減を可能とし、しかも大気圧下での - 11 -

8…多孔管

10…温度センサ

11…加熱ヒータ

1 2 … 漢 部

薄膜形成および/または表面処理を行うことがで きる。また、装置の構造および構成が簡単であり、 基体を下部電極上面に直接設置することができる ため、大面積基板の処理も容易である。

. さらに、基体の材質、形状、性状等を限定する ことなく、篠麟形成および/または表面拠現を行 うことができ、得られた薄膜の膜厚、表面状態も 均一なものとすることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1回は、この発明における反応装置の一例を 示した新面図である。

第2回は、この発明における反応装置の別の例 を示した断面図である。

1 … ベルジャー

2 …上 都 電 極 3 …下部電板

4...固体誘電体

6 … 反応ガス導入口

- 12 -

